気液2相型Ar光検出器における 2次蛍光を用いた低質量暗黒物質探索

早稻田大学寄田研究室 (ANKOK Group) 木村 眞人

2019/02/19 25th ICEPP Symposium



WASEDA University



WIMP暗黑物質直接探索

- 様々な検出器を用いたWIMP直接探索が 世界各地で行われている。
- 液体/気体希ガス検出器 (Xe, Ar, Ne) -
- 個体シンチレータ (Nal, Csl) _
- 半導体検出器 (Ge, Si) -
- Directional Sensitive... _
- 確たる発見証拠はない。
 - DAMAによる20年間にわたる _ 季節変動観測 @ ~10 GeV/c² ??
- 多手法・多媒質による探索が重要。













気液2相型Ar光検出器

液体アルゴン+気体アルゴン、内部に一様電場印加。

2つのシンチレーション光 (S1@液相, S2@気相)を観測。

S1とS2の時間差による**鉛直方向同定**(TPC), 気相側光検出器のS2観測光量を用いた**水平方向同定**。

PSD (S1シンチレーション波形) ⊗ S2/S1 (電離蛍光比) による**強力な粒子識別**能力。









- 液体アルゴン+気体アルゴン、内部に一様電場印加。
- 2つのシンチレーション光 (S1@液相, S2@気相)を観測。
- S1とS2の時間差による**鉛直方向同定**(TPC), 気相側光検出器のS2観測光量を用いた**水平方向同定**。
- PSD (S1シンチレーション波形) ⊗ S2/S1 (電離蛍光比) による**強力な粒子識別**能力。
- : S2 (O(10) p.e./e⁻)により極小電離信号 (~1e⁻) に有感。
 - ► 1-photon : Detection efficiency ≤25% (光収集効率に制限される)
 - : Detection efficiency ~100% -electron (~10 photon以上のS2に変換される)

気液2相型Ar光検出器





S2によるWINP探索 アルゴンは比較的軽い元素 (Z = 18) → 液体アルゴンTPC (LAr-TPC) は、S2の活用により 低質量暗黒物質探索に強力な検出器になる。

- : DarkSide-50実験による探索結果 ('18/09)
 - Energy Threshold ~ 1 keVnr, 1.8 GeV/c² @ 2×10^{-41} cm² を棄却。
- → Arが持つ低質量DMへのポテンシャルを実証。 (特にCalibrationに関して不定性も大きい)

- ANKOK -











Waseda Univ. staff: 2 D: 1 M: 3 B4: 3

Test stand at Waseda (Surface)

200

300

Drift time (μ s)

400

- : 200L cryostat and liquefier,
- : Liquid argon (LAr) filling through cryogenic filter,
- : Gas argon (GAr) recirculation and liquefaction.
- We achieved :
- ~1 month of stable operation,
- 0.5 mm liquid surface control,
- Contamination removal from LAr. (Electron lifetime $\tau \sim 1.5$ ms).

ANKOK Detector

Fiducial Mass = 5 kg- *ϕ*22 cm x h10 cm (+ 取り出し1 cm) Total 14ch PMTs (3-inch)

PTFE(1cm厚)と 銅リングの 積層構造 →縦方向拡張性

4mmピッチ SUS製グリッド (エッチング)

石英製の ライトガイド, 両表面に 透明電極膜(ITO)

ANKOK Detector

Cockcroft-Watson (CW) 回路を用いて電圧を液中 増幅し, 電極へ印加。 (Ar Gasは放電しやすく, 外部からの導入は困難。

電場形成 (一樣性) 有限要素法を用いた

電場計算を行い, 各所に電極を実装。

ex. "リング電極"の有無 →

ANKOK Detector

Fiducial Mass = 5 kg- *ϕ*22 cm x h10 cm (+ 取り出し1 cm) Total 14ch PMTs (3-inch)

印加

ft-Watson (C |いて電圧を液 電極へ印加。 sは放電しやす の導入は困難

> 電場形 有限要素法 電場計算を 各所に電極

ex.

Top Flange TPC本体 "リング Vessel (200L)0.00 最大値 : 15.531 最小値 : 0.000

- ・S1減少量 ≒ S2増加量
- 高電場の印加により,
 - S2 (= Drift-Electron) へ分配されるエネルギーが増加する。

電場印加によって再結合確率は減少。

中性子データの取得 (252Cf)

- Drift E-Field = $0.0 3.0 \, kV/cm$
- 250 MHz FADCで波形取得 (LAr-TPC, Nal)
- : TOF = $t_{LAr} t_{Nal}$ (L = 1.0 m) を用いて, 入射中性子エネルギーをイベントごとに特定。

MC (Geant4)

- : Geant4 MC Simulationにより, 各TOF時刻ごとのエネルギー損失分布を算出。
 - Geant4-10.1.1
 - Physics list : QGSP_BERT_HP (Neutron : G4NDL4.5 (ENDF/B-VII.1))
 - Neutron truck cut : 0.5 µsec
- : 液体希ガス実験で用いられてきたモデルを仮定して観測光量分布を予測。
 - NR quenching : Mei-model

= Lindhard × Birks'

- R = 1 1Recombination prob. _
 - : Thomas-Imel box model (TIB)

 $L_{\text{eff}}^{\text{Mei}} = L_{\text{eff}}^{\text{Lindhard}} \times \frac{1}{1 + k_B \frac{dE}{dx}}$ $\ln(1 + N_i \varsigma)$ $\cdot, \, \varsigma = \beta F^{-\gamma}$ $N_i \varsigma$

Recoil Energy (keV)

MC Fitting to Data

Spectrumを, TOF Bin (4 ns) 毎に分割。 → エネルギー依存性に感度 : 0.0 - 3.0 kV/cm (6点)。 → 電場依存性に感度 それぞれのS1・S2分布を Simultaneous Fit.

| Table 1: Results from the simultaneous fit of ²⁵² Cf data with the MC | |
|--|------------------------|
| simulation and the NR model described in | Sec. 2. |
| Parameter | Value 9 |
| $k_B \left[g/(MeV \cdot cm^2) \right]$ | 3.5×10^{-4} g |
| α_0 (fixed) | 1.0 ^S |
| $D_{\alpha} \left[(\mathrm{V/cm})^{-1} \right]$ | 1.2×10^{-3} |
| $\gamma [(V/cm)^{\delta}]$ | 1.2 |
| δ | 5.8×10^{-1} |

Result (2_{eff})

Result (Q_v)

Qy (e^{-/keV})

 $F \leq 3.0 \text{ kV/cm} \text{cm} \text{ts} \text{ts},$ 原子核反跳に対する 電離電子生成量を測定。 系統誤差は評価中。 電場が高いほど,

生成される電離電子は多い。

題めと展望

- : ²⁵²Cfを用いたNR sampleの解析により,
 - F = 0.0 3.0 kV/cmにおけるLight/Charge yieldsを測定。
 - Charge yieldは、 $0.2 \text{ kV/cm} \rightarrow 3.0 \text{ kV/cm}$ で約3倍増加@50 keV。
- : "S2-only" 解析によるLow-mass WIMP search。
 - 高電場印加による感度向上を示唆。
 - ~Signal energyにおけるCharge yieldの測定 <u>ER事象</u>に対するCharge yieldの測定, <u>Background sourceの特定/除去が課題。</u>

: LAr-TPCの電離信号 (= S2) は, O(keV)の極小反跳エネルギー事象に有感。 : ⁶⁰Coを用いたHigh-energy ER sampleの解析から, S2波形特性を測定。

Number of electron

Backup

WASEDA University

Result from DarkSide (PRL 121, 081307)

"S2-only" analysis by DarkSide-50 (@ LNGS). (Spectrum analysis without BG-rejection)

► World's most stringent limits for 1.8 GeV WIMP. (4e⁻ \approx 0.6 keV_{nr} threshold)

①電場下における電離電子生成過程 - アルゴンの相互作用により発生する電離電子数を決める

②電子のドリフト・気相取り出し過程 - 発生した電離電子からS2 (観測量) への変換成功確率 → O₂/H₂O/N₂不純物の除去を確立 ③低温気体アルゴンのEL発光過程 (e.g. JPS2018年次大会 24pK30 - 電子 \rightarrow S2の増幅率を決める、 dV_{ext} と $-P_{gas}$ にほぼ比例。

ER Light Yield

